FT-ICR 装置の開発とフラーレンの質量分析

東京大学大学院 工学系研究科 機械工学専攻

まるやま しげお よしだ てつや いのうえ みつる 丸山 茂夫 , 吉田 哲也 , 井上 満

1. はじめに 著者らは、フラーレンの生成機構の解明と関連してレーザー蒸発・超音速膨張クラ スタービーム源によって生成された炭素クラスターの質量分析を飛行時間法(TOF)を用いて行 ってきた⁽¹⁾.しかし、金属内包フラーレンや巨大フラーレンを取り扱う為には、潜在的に極めて 高い質量分解能を有し、大きなクラスターを扱いうるフーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴質 量分析(Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance, FT-ICR)装置⁽²⁾が有利となる.そこでFT-ICR装 置を設計製作し、その基本性能を確認した、今後、レーザー蒸発クラスター源を取り付けて、フ ラーレンを含む各種クラスターの研究を進める予定である.

2. FT-ICR 質量分析の原理 FT-ICR 質量分析は強磁場中でのイオンのサイクロトロン運動に着目 した質量分析手法であり,原理的に 10,000 amu 程度までの大きなイオンの高分解能計測が可能で

ある .その心臓部である ICR セルの概略を Fig.1 に示す .内径 42 mm 長さ 150 mm の円 管を縦に 4 分割した形で,2 枚の励起電極 (Excite)と 2 枚の検出電極(Detect)がそれぞ れ対向して配置され,その前後をドア電極 (開口 22 mm)が挟む.一様な磁束密度 B の磁場中に置かれた電荷 q,質量 mのクラ スターイオンは,ローレンツ力を求心力と したイオンサイクロトロン運動を行うこ とが知られており,イオンの速度を v,円 運動の半径を r とすると $mv^2/r = qvB$ の関 係より,イオンの円運動の周波数は f = qB/2pmとなり,比電荷 q/m によって 決まる.

質量スペクトルを得るためには, クラス ターイオン群に適当な変動電場を加え,円 運動の半径を十分大きく励起したうえで 検出電極間に誘導される電流を計測する. 例として,Fig.2に励起波形と後述のフラー レン混合物を励起したときの検出波形(2 枚の検出電極を差動アンプで増幅したも の)を示す.励起波形としては周波数平面 での任意の形を逆フーリエ変換して求め る SWIFT という方法を用いて 10kHz~ 900kHz の範囲を励起した(32K のデジタル データを時間刻み 0.4 µs にて D/A 変換して 出力).その直後に観察された検出波形(50 ns 幅で 50 ms サンプリング)は 30ms 程度 の間続いており,これのフーリエ成分から, C₆₀ (123.8kHz)に対応するピークが明瞭に 観察される.



Fig. 1 Schematics of ICR cell.







Fig.3 FT-ICR apparatus with direct injection cluster beam source.

なお,イオンの半径方向の運動がサイクロトロン運動に変換され,さらに軸方向の運動をドア 電極によって制限されるとイオンは完全にセルの中に閉じこめられる.この状態で,レーザーに よる解離や化学反応などの実験が可能である.

3. 実験装置と方法 設計した実験装置の概略を Fig.3 に示す.ICR セルは内径 84 mm の超高真空 用ステンレス管(SUS316)の中に納められ,この管が NMR 用の 6 テスラの超電導磁石を貫く設計 となっている.両側のターボ分子ポンプ(300ℓ/s)によって,背圧 3 × 10⁻¹⁰ Torr の高真空が実現でき る.Fig. 3 の左部分にはレーザー蒸発クラスター源があるが本報の実験においてはこれは取り付 けずに,固体試料を ICR セルの近傍 (Front Door より 15 mm)に固定して,これを外部からレー ザー蒸発・イオン化させることによってクラスターイオンを生成した.クラスター源でイオンビ ームを生成した場合には,ヘリウムとともに超音速で飛行するクラスターイオンを減速する必要 があり,パルス電圧の印加可能な減速管を有する.

励起電極には、パソコンで計算した励起信号を高速任意波形発生ボードから入力し、検出電極の出力は差動アンプとデジタルオシロを介してパソコンに取り込む.ICR セルの前方には、一定 電圧に保つ Screen Door と、クラスタービーム入射時にパルス的に電圧を下げイオンをセル内に取 り込む Front Door、後方には Back Door 電極を配置してある.それぞれ±20Vの範囲で電圧を設定 でき、減速管で減速されたクラスターイオンのうち、Screen Door の電圧を乗り越えて Back Door の電圧で跳ね返されたものがセル内に留まる設計である.

4. 実験結果 最初の FT-ICR 装置の性能試験としては,銀をサンプルとして用い,Ag¹⁰⁷,Ag¹⁰⁹ の2つの天然同位体のピーク周波数から磁場の強度を校正した.この結果,B=5.807 T となり, この値を用いて以下のフラーレンの質量分析を行った.

フラーレンサンプルは,黒鉛のアーク放電によって得られた陰極堆積物に,同じく炭素のアーク放電によって得られたフラーレンをトルエンによって染み込ませ,乾燥させて作った.この試料を ICR セル近傍に配置してレーザー蒸発(Nd:YAG 2 倍波,2.0 mJ/pulse,直径約 0.5mm に集光,10 Hz で 5 s 照射)させた.このときの質量スペクトルを Fig. 4 に示す.C₆₀と C₇₀に相当する質量に顕著なピ-クが見られ,かつ,これらの解離クラスターに対応するピークが現れている.また,

C₆₀ および C₇₀ ピークの横軸を引き延ば したものを 1.108%の C¹³ 天然同位体か ら計算した同位体分布と比較するとよ い一致が見られる.

Fig. 5(a)には C₇₀より大きなハイヤー フラーレンの部分を拡大して示した (解離を避けるために蒸発用レーザー のフルーエンスを 1.5mJ/pulse とした) が,アーク放電法で得られる典型的な マジック数 C₇₄, C₇₆, C₇₈, C₈₂, C₈₄, C₉₀, C₉₄, …が明瞭に計測されている. Fig. 5(b)にはやや強い蒸発用レーザーフル ーエンスを用いたもの, Fig. 5(c)にはク ラスター源によって生成された炭素ク ラスターのレフレクトロン TOF による 質量スペクトルを合わせて示した.こ れらを比較すると FT-ICR と TOF との 質量分解能の差が明らかである.ま た,蒸発用レーザーが強く解離があ る場合には、特に高次フラーレン部 分でクラスター源からの分布とか なり似かよったものとなることが 分かる.

謝辞 この研究の遂行に当たり,文 部省科学研究費基盤研究 07555068 の補助を受けた.また,超電導磁石 に関して米国Rice大学R.E.Smalley 教授にご援助頂いた.

参考文献

- (1) S. Maruyama et al., *Microscale Thermophysiccal Engineering*, 1997, 1-1, p.39.
- (2) S.Maruyama, L. R. Anderson and R. E. Smalley, Rev. Sci. Instrum., 1990, 61-12, p. 3686.

連絡先

 〒113 東京都文京区本郷 7-3-1
 50

 東京大学大学院 工学系研究科
 機械工学専攻

 丸山 茂夫
 Fig. 5

 TEL: 03-3812-2111 (内線 6421)
 mass spectrope

 FAX: 03-5800-6983
 lower prob

 E-Mail: maruyama@photon.t.u-tokyo.ac.jp
 WWW: http://www.photon.t.u-tokyo.ac.jp/~maruyama









Fig. 5 The comparison of FT-ICR spectrum with TOF mass spectrum. (a) FT-ICR spectrum of toluene extract with lower probe fluence. (b) With higher fluence. (c) TOF spectrum from cluster source.